PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-076435

(43)Date of publication of application: 15.03.2002

(51)Int.Cl.

H01L 33/00 H01S 5/323

(21)Application number: 2000-268274

(22)Date of filing:

05.09.2000

(71)Applicant: MITSUBISHI CABLE IND LTD

(72)Inventor: TADATOMO KAZUYUKI

OKAGAWA HIROAKI SHIROICHI TAKAHIDE **OUCHI YOICHIRO**

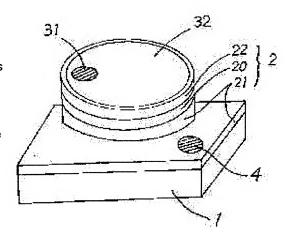
TSUNEKAWA TAKASHI

(54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor light emitting element for remarkably improving external quantum efficiency by enhancing light extracting efficiency.

SOLUTION: A light emitting region 2 having a first conductivity semiconductor layer 21, a second conductivity semiconductor layer 22 and a light emitting layer 20 is provided on a substrate 1. The region 2 is etched into a circular shape as seen from an upper surface of the element in a depth on the way of the layer 21. Its end face becomes a convex-like curved surface to an outside by etching in a circular shape. thus, since reflection of an emitting light is reduced on the end face, the light extracting efficiency is improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-76435 (P2002-76435A)

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート (参考)

H01L 33/00

H01S 5/323

H01L 33/00 H01S 5/323 C 5F041

5F073

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

(21)	出願番号				

特顧2000-268274(P2000-268274)

(71) 出願人 000003263

三莽電線工業株式会社

兵庫県尼崎市東向島西之町8番地

平成12年9月5日(2000.9.5) (22)出願日

(72) 発明者 只友 一行

兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線

工業株式会社伊丹製作所内

(72)発明者 岡川 広明

兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線

工業株式会社伊丹製作所内

(72) 発明者 城市 隆秀

兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線

工業株式会社伊丹製作所内

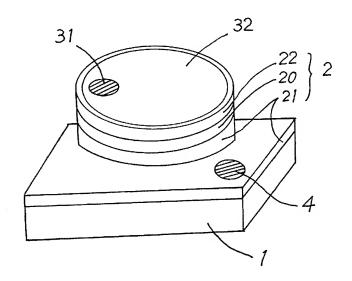
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体発光素子

(57)【要約】

【課題】 光取出し効率を高め、外部量子効率を格段に 向上させた半導体発光素子を提供すること。

【解決手段】 基板1上に第一導電型の半導体層21、 第二導電型の半導体層22、発光層20からなる発光領 域2を設ける。この発光領域2は、第一導電型の半導体 層21の途中までの深さで、前記発光領域2が素子の上 面からみて円形になるようにエッチング加工されてい る。円形にエッチング加工されることで、その端面は外 側に凸状の曲面となり、当該端面では発光光の反射が少 なくなるため、光の取り出し効率が向上する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、第一導電型の半導体層、発光層、第二導電型の半導体層からなる発光領域が少なくとも形成されている半導体発光素子において、前記発光領域が、その端面の少なくとも一部が外側に凸状を呈する曲面を含むようにエッチング加工されていることを特徴とする半導体発光素子。

【請求項2】 上記半導体発光素子が矩形の素子であって、そのコーナー部において上記発光領域が外側に凸状の円弧形状にエッチング加工されていることを特徴とす 10 る請求項1記載の半導体発光素子。

【請求項3】 上記発光領域部分が、素子の上面から見て、円形状乃至は楕円形状とされていることを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子。

【請求項4】 半導体層及び/又は発光層がAlInG aNにて構成されていることを特徴とする請求項1記載 の半導体発光素子。

【請求項5】 その端面の少なくとも一部が外側に凸状を呈する曲面を有する発光領域を基板上に独立して複数設けたことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子。

【請求項6】 その端面の少なくとも一部が外側に凸状を呈する曲面を有する発光領域を基板上に独立状に設け、これに複数の発光領域を橋絡部にて相互に一体化したことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子。

【請求項7】第二導電型の半導体層の表面に、ワイヤーボンディング用の電極と、この電極と電気的に接触し第二導電型の半導体層表面のほぼ全面に形成された透光性電流拡散電極とを設けたことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子。

【請求項8】 上記エッチング加工により表出した素子表面を、発光領域から発せられた光が反射され得る表面としたことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、化合物半導体発光素子に関し、特に光の取り出し効率を向上させた半導体発光素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】G a N系化合物半導体を用いた青色発光 ダイオード(LED)や紫外LED、青~紫色半導体レ ーザ(LD)が開発され、これら発光素子と蛍光体を組 み合わせた白色固体発光素子は、電球や蛍光灯等の真空 管式照明光源を代替する新光源として期待されている。 しかし、現在でもこれらの発光素子を照明用途に使うに は更に素子の高出力化を達成する必要があり、そのため の研究が種々なされている。

【0003】ところで、上記したGaN系化合物半導体は厚膜成長が基本的に難しいという特質がある。従っ

2

て、一般的なG a N系化合物半導体発光素子においては、ワイヤーボンディング用のパッド電極から発光層までの距離が極めて短いものとならざるを得ず、他の材料系の半導体発光素子で行われているような電流拡散層を使っての発光の均一化(発光層全面で均一に発光が起こるという意味での均一化)手段は通常採用することが出来ない。このため、オーミック電極を光が透過する程度の薄膜とする所謂透明電極とし、該透明電極を素子の

(p型層の) ほぼ全表面に形成し発光層全面に電流が行き渡るようにすることで均一な発光を得る等の工夫がなされている。

【0004】上記の透明電極の採用により、発光層全面が有効に活用され素子内部における発光量はいきおい増加することになる。また、併せて転位欠陥等を抑制することで、注入されるキャリアを高い割合でフォトンに変換させることが可能となり、その結果として内部量子効率を大幅に向上させることはできる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光の取り出し効率の観点から当該素子構造をみた場合、様々な不都合が存在する。先ず、透明電極による光の吸収の問題が挙げられる。即ち、透明電極の光の透過率は50%程度しか無く、また透明電極はほぼ全表面に形成されていることから、素子の鉛直(表面)方向から放出されるべき光の取り出し効率を悪化させる要因となっている。ところがこの問題は、透明電極によるキャリアの注入性の向上と表裏の関係にあるため、例えば透明電極の不使用等は抜本的な問題解決とはならない。

【0006】また、一般的に面発光型発光ダイオード (LED) の光取出し効率を制限しているもう一つの大 きな要因に、屈折率の関係で生成された光が外部に放出 されず、素子内部に閉じ込められてしまう現象がある。 即ち、発光素子を構成する結晶と周囲環境との屈折率差 による全反射に起因するもので、素子の外部に取出され る光は上記の屈折率差によって規定される全反射立体角 内に進行する光に限られる(米津宏雄著、工学図書株式 会社刊行、光通信素子工学 第4版 P. 111-131)。従っ て、表面形状を球状に加工することが表面からの光取出 し効率を向上させるために有効であるとされている。し かし、GaN系化合物半導体は厚膜成長が基本的に難し いという特質から、一般的なGaN系化合物半導体発光 素子においては、上部透明電極から発光層までの距離が 極めて短いものとならざるを得ず、表面形状を球状に加 工することは極めて困難である。

【0007】上述の透明電極による光吸収の問題を解決する一つのアプローチとして、フリップチップ型と呼ばれる発光素子の実装方式がある。この実装方式は、電極を形成した素子面を下側にしてマウントして光を基板側から取り出すようにすることで電極による光の吸収を回びしようとする実装方式なのであるが、サファイア基板

30

側を球状に加工することで理論的には光取出しにも理想 的な構造及び実装方式と言える。しかし、実装には相応 の困難性が伴い、現状ではフリップチップ型にてリード フレームに発光素子を簡単に実装できるレベルには至っ ていない。

【0008】そこで本発明者らは上記以外の要因を種々 検討した結果、一般的なGaN系化合物半導体発光素子 においては、素子の鉛直(表面)方向からのみならず、 水平 (端面) 方向からも光が放射されており、この放射 成分もまた、光の取り出し効率を悪化させる要因である 10 上記の全反射立体角の制限を受けていることを見出し た。つまり図6に示すように、発光層のあるポイントx を発光点とする光は、素子の端面に対して垂直に近い角 度で進行するものについては当該端面で極小の反射損失 を受けるだけで外部に放出されるが、一定の限度を超え た斜角をもって端面へ進行したものにあっては、当該端 面で反射されてしまい素子内に閉じ込められ、ついには 熱となって消滅することになる。すなわち、発光点xに て発生した光のうち、所定角θをもって素子端面に進行 した光p しか外部に取り出せないことになる。而して、 内部量子効率を極限的に向上させたとしても、上述のよ うな光取り出し効率を悪化させる要因を除去しない限 り、結果として高出力化を図れないのである。

【0009】従って本発明は、光取出し効率を高め、外 部量子効率を格段に向上させた半導体発光素子を提供す ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体発光素子 は、基板上に、第一導電型の半導体層、発光層、第二導 電型の半導体層からなる発光領域が少なくとも形成され 30 ている半導体発光素子において、前記発光領域が、その 端面の少なくとも一部が外側に凸状を呈する曲面を含む ようにエッチング加工されていることを特徴とするもの である。

【0011】上記半導体発光素子が矩形の素子の場合 は、そのコーナー部において上記発光領域を外側に凸状 の円弧形状にエッチング加工することができる。あるい は、発光領域部分が、素子の上面から見て、円形状乃至 は楕円形状となるようにエッチング加工しても良い。

【0012】本発明においては、半導体層及び/又は発 40 光層は、AlInGaNにて構成されていることが好ま しい。また、好ましい電極構造は、第二導電型の半導体 層の表面に、ワイヤーボンディング用のパッド電極と、 この電極と電気的に接触し第二導電型の半導体層表面の ほぼ全面を電気的にカバーする透光性電流拡散電極とを 設ける構造である。さらに、上記エッチング加工により 除去されて表出した素子表面を、発光領域から発せられ た光が反射され得る表面とすることが好ましい。

[0013]

面を含むようにエッチング加工することにより、当該端 面における光の全反射角を拡大することができ、その 分、光の取り出し効率を向上させることができる。即 ち、図1に示すように、素子或いは発光領域の端面が曲 面Rとされている場合、ある発光点xにて生成された光 は曲面Rのどの部分においても垂直に近い角度で端面に 進行することになる。従って、光が端面で反射される確 率は低くなり大部分が外部へ放出されることから、結果 として光の取り出し効率が良好となる。

[0014]

20

【発明の実施の態様】以下図面に基づいて、本発明の実 施態様につき説明する。図2は本発明の一実施例を示し ており、発光領域を円柱状に形成したものを例示してい る。図において、1は基板、21は第一導電型の半導体 層、22は第二導電型の半導体層、20は発光層であ る。この場合、第一・第二導電型の半導体層21,22 及び発光層20が発光領域2を形成する層であるが、本 実施例では、第一導電型の半導体層21の途中までの深 さで、前記発光領域2が素子の上面からみて円形になる ようにエッチング加工されている。

【0015】そして、円形にエッチング加工された第二 導電型の半導体層22の表面にはワイヤーボンディング 用のパッド電極31と、該電極31と電気的に接触し第 二導電型の半導体層22のエッジ部分を除いたほぼ表面 全面を覆う透光性電流拡散電極32とが形成されてい る。また、上記エッチング加工により表出した第一導電 型の半導体層21の表面には、もう一方のワイヤーボン ディング用のパッド電極4が設けられている。透光性電 流拡散電極は、金属薄膜で形成される透明電極でも良い し、櫛型電極構造であっても、更にその組み合わせであ っても良い。

【0016】上記した基板1とは、各種の半導体結晶層 を成長させるためのベースとなる基板であって、格子整 合のためのバッファ層等も未だ形成されていない状態の ものを言う。このような基板としては、サファイア(C 面、A面、R面)、SiC(6H、4H、3C)、Ga N、AIN、Si、スピネル、ZnO, GaAs, NG Oなどを用いることができるが、発明の目的に対応する ならばこのほかの材料を用いてもよい。なお、基板の面 方位は特に限定されなく、更にジャスト基板でも良いし オフ角を付与した基板であっても良い。また、サファイ ア基板などに数μmのGaN系半導体をエピタキシャル 成長してある基板を用いても良い。

【0017】基板1上に成長される半導体層としては種 々の半導体材料を用いることができ、AlXGa1-X- $Y I n Y N (0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, 0 \le x + y \le 1)$ 1) ではx、yの組成比を変化させたGaN、Alo.2 Gao.8N、Ino.4Gao.6Nなどが例示できる。

【0018】図2に示す発光素子の場合は、例えば基板 【作用】発光領域の端面が、その外側に凸状を呈する曲 50 1としてサファイアを、第一導電型の半導体層21とし

てn-AlGaInN、発光層 20としてアンドープの GaInNを主成分とした多重量子井戸(MQW)構造、第二導電型の半導体層 22としてp-AlGaInNをそれぞれ用いて素子を構成することができる。このようにAlGaInNにて半導体層及び/又は発光層を構成すれば、高発光効率を有する紫外域から赤色近傍域までの発光素子を作製することができるという利点がある。

【0019】本発明にあっては、発光領域2の端面が、その外側に凸状を呈する曲面を含むように、エッチング 10加工により発光領域が形成されていることが必要である。図2に示す実施例では、発光領域部分を素子の上面からみて円形になるようエッチング加工することで、発光領域2の端面全体を、その外側に凸状を呈する曲面とした場合を示している。かかる実施態様ならば、端面における発光光の反射を可及的最小限に抑制できるので好ましい。この場合、完全な円形でなく楕円形としても良いことは勿論である。

【0020】上記のように端面全体を外側に凸状を呈する曲面とせずとも、部分的にそのような曲面を具備させ 20 るようなエッチング加工であっても良い。例えば図3に示すように、矩形の発光素子構造の場合に、そのコーナー部において発光領域の端面を外側に凸状の円弧形状にエッチング加工することにより形成した曲面Rとすることができる。この他、矩形の一辺において発光領域の端面を外側に凸状の曲面とする、あるいは電極4と対向する端面部分を外側に凸状の曲面とする等の構成とすることもできる。

【0021】さらに図4に示すように、上面から見て楕円形状をした2つの発光領域部分2a,2aを橋絡部分2bで一体化した如きエッチング加工や、図5に示すように、上面から見て円形状をした複数の発光領域部分2c,2c…を同様に橋絡部分2bで一体化した如きエッチング加工とすることもできる。この場合、特に図5の態様にあっては、外側に凸状の曲面Rの端面表面積を、図2に示す実施例の場合に比べて増加させ得るので好ましい。

【0022】また、各々にワイヤボンデングが必要にはなるが、橋絡部分2bを取り除いた島状の複数の発光領域部分を設ける構造とすることも可能である。複数の独立した発光領域部分を有する構造では、同時に発光させることによって発光出力を発光領域の個数倍に増加させることができる。また、一個の発光領域の劣化あるいは故障時に発光領域を切り換えて使うこともできる。

【0023】本発明において行うエッチングの手段としては、塩素ガスを主成分とするプロセスガスを使った反応性イオンエッチング(RIE)などの方法を採用することができる。このようなエッチング手法により発光領域の端面を露出させるエッチング加工を行うのであるが、該加工は少なくとも発光層が、好ましくはほぼ垂直 50

に、あるいは下面が上面より広がる方向に傾斜して露出するような深さにまで行う。傾斜は、複数個の発光領域を有し隣接した発光端面が存在する場合には、隣接端面からの発光を上部方向(素子の鉛直方向)に反射する面として作用するので有効である。

【0024】図2に示す実施例では第一導電型の半導体層21の途中までの深さまでのエッチング除去に止めているが、このような加工は基板1がサファイアのように絶縁性のもので電極4を半導体層21に設けねばならない場合に好適である。而して、基板1としてSiCあるいはGaN等の導電性のものを用いる場合は、基板に至る深さにまでエッチング加工を施しても構わない。

【0025】第二導電型の半導体層22の表面に設ける電極構造の好ましい態様は、ワイヤーボンディング用のパッド電極と、この電極と電気的に接触し第二導電型の半導体層表面のほぼ全面を電気的にカバーする透光性電流拡散電極とからなる構造である。このような電極構造とすることで、発光層への電流の拡散性が良好となるからである。ここで拡散電極としては、透明電極や櫛形電極、或いはその組み合わせを用いることができる。

【0026】上記エッチング加工により除去されて表出した素子表面を、発光領域から発せられた光が反射され得る表面とすることが好ましい。図2で示した実施例の場合ならば、エッチング加工により表出した第一導電型の半導体層21の水平表面を、端面から発せられた光の反射面とするものである。この反射面の形成手法としては、エッチング加工自体を鏡面エッチングとしても良いし、反射構造物となる程度に表面を荒らしたエッチングで形成できる。この場合は表出した半導体層21のバンドギャップが端面から発せられた光の波長換算エネルギーより大きい事が望ましい。あるいは、誘電体多層膜や金属薄膜等を第一導電型の半導体層21の表出した水平表面に形成する等の方法が挙げられる。

[0027]

30

【実施例】以下、具体的な実施例について説明する。 [実施例1]

(素子設計)図2に記載の実施例の如き、ほぼ円柱型の発光領域を有する発光素子を設計した。ここで、一辺が長さL[μ m]の正方形の発光素子を考え、n側パッド電極4の半径をR1 [μ m]、発光領域の半径をR2 [μ m]、p側パッド電極31の半径をR3とすると、R3 < R2、

2. $41 \times (R1+R2) < 1$. $41 \times L$ の関係が成立する。 $L=350 \mu m$ 、 $R1=60 \mu m$ とすると、R2は最大で $145 \mu m$ となる。そこで、 $R2=60 \mu m$ 、 $80 \mu m$ 、 $100 \mu m$ 、 $120 \mu m$ 、 $140 \mu m$ 0 5種類を設計し、フォトマスクを作製した。R3は全て $55 \mu m$ とした。

【0028】 (素子作製及び評価) c 面サファイア基板 (厚み350μm) を、通常の横型常圧MOVPE (有

機金属気相エピタキシャル成長)装置に装着し、水素気流中で $1\,1\,0\,0$ ℃まで昇温した。所定時間保持してサーマルエッチングを行なった後、 $4\,5\,0$ ℃まで降温し、Ga N低温バッファ層を成長した。続いて $1\,0\,0\,0$ ℃まで昇温し、 $5\,0\,0$ nmのSi 添加Ga Nを成長した。発光層は3nmのIn Ga N井戸層(4層)と6nmのGa N障壁層を持ったMQW(多重量子井戸)構造とし、井戸層のIn組成は発光波長が $4\,6\,5$ nmになる様に調整した。成長温度は $7\,0\,0$ ℃であり、無添加で成長した。再び $1\,0\,0\,0$ ℃まで昇温しMgを添加した $5\,0$ nmのA10.2Ga0.8N0ラッド層を成長し、同じくMgを添加した $1\,0\,0$ nmのGa Nコンタクト層を更に成長した。結晶成長後、 $8\,5\,0$ ℃に雰囲気温度が低下した時点で雰囲気ガスを窒素*

*に切り換えて室温近くまで冷却した。MOVPE炉から基板を取り出し、通常のフォトリソグラフィ技術(リフトオフ技術)、電子ビーム蒸着技術を用いて、Ni/A uから構成されるp 側透光性電極を形成した。次に、リアクティブイオンエッチング(RIE)に耐性のあるフォトレジストを用いて、p 側透光性電極領域を含んだほぼ円形のパターンを形成し、RIE装置にて 1μ mのエッチングを行った。n 側及びp 側のワイヤーボンディング用パッド電極はTi/A1 薄膜で同時に形成した。

【0029】得られたチップを、エポキシ系樹脂を使ってLEDランプに加工し、発光出力の比較を行った。得られた結果を下表に纏めて示す。

[0030]

【表1】

(R2:単位はμm、発光出力の単位はmW、但し20mA通電時)

R 2	60	8 0	100	120	140	従来構造
発光出力	1 4	1 4	13.5	12.5	1 2	8

20

【0031】この様に、R2を小さくする方が発光出力は大きくなる傾向が見られた。これは、円形の曲率が小さくなる方が光取出し効率が向上する効果と、電流集中でキャリヤ密度が向上する効果と推定される。R2は 60μ mが最小値ではなく、パッド電極を発光領域外に配置することで更に小さくする事が可能である。

【0032】 [実施例2]

(素子設計) 図3に記載した如き発光素子構造 (従来構造の発光領域の角部に $R=20\mu$ mの曲率のRを付けた) を設計した。

(素子作製及び評価) 実施例1と同じ層構造の結晶成長を行い、ランプ化まで行った。その結果、従来構造より約1割の発光出力の向上が見られた。

【0033】[実施例3]

(素子設計)図4に記載した2つの楕円型発光領域を備える発光素子を設計した。素子は一辺が350μm

(L) の正方形であり、n側パッド電極の半径R1を5 0μ mとした。p側パッド電極は半径R2を5 0μ mとし、発光領域は長軸長が300 μ m、短軸長が80 μ m の楕円形で設計した。連結部の幅は20 μ mとし、p側パッド電極31の下部は該電極より5 μ m大きい半径とした。透光性電極は発光領域表面のほぼ全面に形成した。

(素子作製及び評価) 実施例1と同じ層構造の結晶成長を行い、ランプ化まで行った。その結果、発光出力は16.2mWであった。

【0034】 [実施例4]

(素子設計) 図5に記載のように、8個の円柱状の発光 領域を備える発光素子を設計した。素子は一辺が350 μ m (L) の正方形とし、n側パッド電極4の半径R1 を50 μ mとした。p側パッド電極は何処に位置しても 良いが、ここでは中央に置いた。発光領域2Cは半径4 0 μ mとし、8個を碁盤の目状に配し、連結領域2b (幅 20μ m) で電気的に結合している。但し、p側パッド電極の形成された発光領域のみ半径 50μ mとした。

(素子作製及び評価) 実施例1と同じ層構造の結晶成長を行い、ランプ化まで行った。その結果、発光出力は19.5mWであった。

[0035]

【発明の効果】以上説明した通りの本発明の半導体発光素子によれば、発光領域の端面において発光光が反射される確率は低くなり大部分が外部へ放出されることから、結果として光の取り出し効率が良好となる。従って、本発明にかかる素子構造を採用することによりLD をLEDの高出力化が達成でき、例えば照明用途として実用化し得るLED光源を提供することができるという優れた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる発光素子の発光状態を説明する ための斜視図である。

【図2】本発明にかかる発光素子の一実施例を示す斜視 図である。

【図3】本発明にかかる発光素子の他の実施例を示す平 面図である。

40 【図4】本発明にかかる発光素子の他の実施例を示す平 面図である。

【図5】本発明にかかる発光素子の他の実施例を示す平 面図である。

【図6】従来の発光素子の発光状態を説明するための斜 視図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 発光領域
- 20 発光層
- 50 21 第1導電型の半導体層

32 透明電極

4 ワイヤーボンディング電極

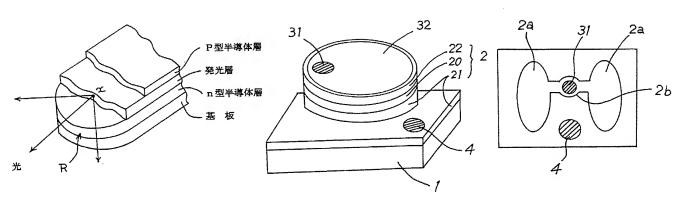
22 第2導電型の半導体層

31 ワイヤーボンディング電極

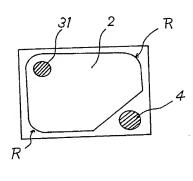
【図1】

[図2]

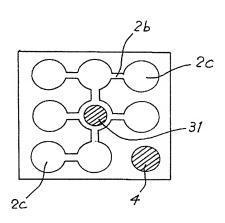
【図4】



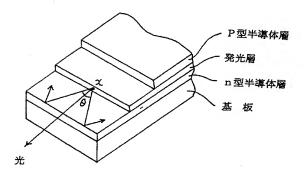
[図3]



【図5】



【図6】



フロントページの続き

(72) 発明者 大内 洋一郎 兵庫県伊丹市池尻 4 つ

兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線 工業株式会社伊丹製作所内 (72) 発明者 常川 高志

兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線 工業株式会社伊丹製作所内 Fターム(参考) 5F041 AA03 CA05 CA12 CA14 CA34 CA40 CA46 CA57 CA65 CA74 CA82 CA88 CA92 DA07 DA44 FF11 5F073 AA74 CA07 DA25

-7-